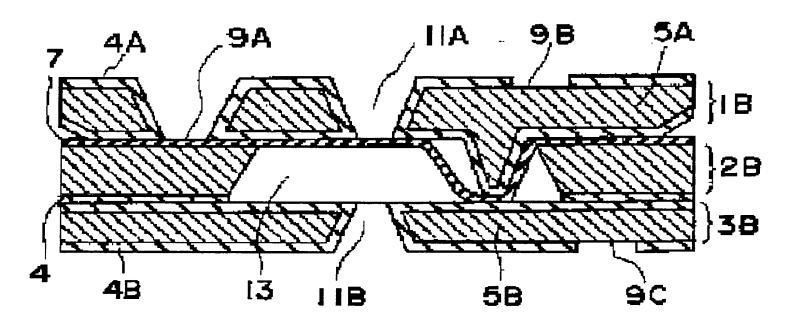
PAJ / JPO

- PN JP7286258 A 19951031
- TI -ELECTROSTATIC DRIVING TYPE MICROACTUATOR AND PRODUCTION OF VALVE AS WELL AS ELECTROSTATIC DRIVING TYPE PUMP
- AB -PURPOSE: To provide a valve constituted to substantially prevent cutting of the curved part of a film constitution disk.
 - -CONSTITUTION:A prototype of an S-shaped film 7 constituting the valve disk is formed by utilizing the mold of wafer 2B formed by etching and thereafter, the driving section of the film 7 is produced by selectively etching wafers 1B, 2B and 3B. These silicon wafers 1B, 1B and 3B are laminated in three layers and fluid apertures 1 are formed. As a result, the cutting of the curved part of the film constituting the valve disk is substantial.
- I -C23C14/00 ; F16K31/02 ;H01L21/205
- PA -HITACHI LTD
- IN -SHIKIDA MITSUHIRO; others: 01
- ABD -19960229
- ABV -199602
- AP JP19940080307 19940419



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-286258

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

			- · ·		
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 2 3 C 1	4/00	Z	8414-4K		
F16K 3	1/02	Z			
H01L 2	1/205				

審査請求 有 請求項の数5 OL (全 9 頁)

	ı		
(21)出願番号	特顧平6-80307	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出願日	平成6年(1994)4月19日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	式田 光宏
	·		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
			立製作所機械研究所内
		(72)発明者	佐藤 一雄
			茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
			立製作所機械研究所内
		(74)代理人	弁理士 鵜沼 辰之

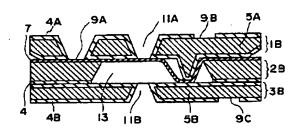
(54) 【発明の名称】 静電駆動型マイクロアクチュエータとパルブの製作方法、及び静電駆動型ポンプ

(57)【要約】

【目的】 弁体をなすフィルムの屈曲部が切断されにくいものとする。

【構成】 エッチングにより作成したシリコンウエハ2 Bの型を利用して弁体をなすS字形状フィルム7の原型を形成し、その後シリコンウエハ1B、2B及び3Bを選択的にエッチングしてフィルム7の駆動部を製作し、前記シリコンウエハ1B、2B及び3Bを3層に積層し、流体関口部11A及び11Bを形成する。

【効果】 弁体をなすフィルムの屈曲部が切断されにくくなる。



【特許請求の範囲】

中空部が形成され一方の面に前配中空部 【請求項1】 内で屈曲可能な屈曲部を有す金属膜が設けられた第2の 基板と、それぞれ絶縁層で挟まれて電極をなす第1、第 3の基板とを製作し、次いで、前記第2の基板を挟んで 前配金属膜が設けられた面に前記第1基板を、前配面の 裏面に第3の基板を積層する手順を含んでなる静電駆動 型マイクロアクチュエータの製作方法において、前記第 2の基板に前記金属膜を成膜する際に、前配第2の基板 の一方の面に滯部をエッチングにより形成し、該滯部を 10 含む前記面上に前記金属膜を成膜した後、前記中空部を 前記溝部が設けられている面の裏面の方向からエッチン グにより形成することを特徴とする静電駆動型マイクロ アクチュエータの製作方法。

前記金属膜の屈曲部の折り返しを少なく 【請求項2】 とも一個所形成することを特徴とする請求項1に記載の 静電駆動型マイクロバルブの製作方法。

【請求項3】 中空部が形成され一方の面に前記中空部 内で屈曲可能な屈曲部を有す金属膜が設けられた第2の 基板と、それぞれ絶縁層で挟まれて電極をなす第1、第 3の基板とを製作し、次いで、前記第2の基板を挟んで 前記金属膜が設けられた面に前記第1基板を、前記面の 裏面に第3の基板を積層する手順を含んでなる静電駆動 型マイクロバルブの製作方法において、前記第1及び第 3のそれぞれの基板に前記中空部を介して開口された流 体開口部をエッチングにより形成することを特徴とする 静電駆動型マイクロバルブの製作方法。

【請求項4】 静電駅動型アクチュエータを用いる静電 駆動型マイクロバルブにおいて、静電駆動型アクチュエ ータが請求項1または2のうち、いずれか1項に記載の 30 方法で製作された静電駆動型アクチュエータであること を特徴とする静電駆動型マイクロバルブ。

【請求項5】 静電駆動型マイクロバルブを用いる静電 駆動型ポンプにおいて、静電駆動型マイクロバルブが少 なくとも2つ組み合わされた請求項4に記載の静電駅動 型マイクロバルブであることを特徴とする静電駆動型ポ ンプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板表面上に薄膜を形 成する半導体薄膜製造装置において用いられる静電駆動 型マイクロアクチュエータとマイクロバルブの製作方 法、及び静電駆動型マイクロアクチュエータを用いた静 電駆動型マイクロバルプとポンプに関する。

[0002]

【従来の技術】微小な流量を制御する目的で、弁体に相 当する一端が固定された薄板と、その薄板面の下流に配 置された流体用開口部を有する電極とからなる構造を持 ち、静電力によって薄板を変位させることにより、流体 用閉口部を薄板で開閉する方式のマイクロバルブが、ブ 50 ている。この方法では犠牲層の断面プロファイルの制御

ロシーディング・オブ・ジ・アイ・イー・イー・イー・ マイクロ・エレクトロメカニカル・システム (Proceedi ngs of the IEEE MicroElectro Mechanical System) 第 95-98頁、1990年に記載されている。

2

【0003】この従来知られているマイクロバルブは、 シリコン基板上に配置され平板状の電極を含み流体が質 流する開口部を有する誘電体と、流体が貫流する開口部 を開閉する平板状電極を含む誘電体の弁体で構成され、 前記電極間相互に生じる静電引力で薄板をなす前記弁体 をシリコン基板上に設けられた電極面に吸着させ、該電 極側の構造体の一部に開けられている前記開口部を閉じ る構造になっている。

【0004】上記のマイクロバルブでは、流体が貫流す る閉口部の開閉には、比較的長い時間を要する。これ は、弁体である薄板のパネの復帰力の速さでパルプの応 答性が制限されてしまうためである。更に、前記弁体が 流体用開口部を閉じる際の静電引力は、薄板のパネの復 帰力より十分大きいことが必要である。しかし、静電引 力は電極間の距離の2乗に反比例するため、パネの復帰 力に打ち勝つのに十分な静電力を得るには、前記の従来 構造では、前記弁体薄板とシリコン基板上に設けられた 電極との間隙を例えば数十µm以内にする必要がある。

【0005】従って、前記構造のマイクロバルプでは、 前記開口部が開いているときに流すことのできる流体の 流量は、前記間隙により制限されるため、少なくなる。 希薄なガスを扱う半導体薄膜製造装置に上記マイクロバ ルプを用いた場合、2sccm以上の流量を得ることが できないという問題がある。

【0006】ガスバルブをマイクロ化する手段として、 犠牲層を利用して静電駆動型バルブの弁体を金属膜であ るS字形状のフィルムとして製作する方法が、本発明者 らの先願である特願平4-136622号に記載されて いる。該特願平4-136622号に記載された静電力 で駆動するフィルム型アクチュエータを利用した静電駆 動型ガスパルプは、弁体の役をなすフィルムを、該フィ ルムの駆動源である電極が近接している部分から順次静 重力により引きつけて移動させるため、弁体の開閉スト ロークに制限がなく、コンダクタンスを任意に設定する ことができる。また、バルブの開閉は、静電力のみで行 い、フィルム自体のパネカによる復帰力は関与していな いので、弁の高速な開閉が可能となる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記特願平4-136 622号に記載された技術は、可動部であるS字形状フ ィルムを製作するために、基板面に薄状の加工を行い、 その溝の内部に犠牲層を形成した後、その表面にフィル ム材料を成膜し、その後犠牲層を除去してフィルムを可 動状態に解放している。また、フィルムのプロファイル は基板の溝の内部の犠牲層の断面プロファイルを転写し

.3

が難しく、一部に鋭いエッジ状のプロファイルが残る と、成膜したS字形状フィルムがこの部分で切れてしま うという問題があった。

【0008】 本発明の目的は、屈曲部が切断されにくい 金属膜を形成することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題は、第1の手段として、中空部が形成され一方の面に前記中空部内で屈曲可能な屈曲部を有す金属膜が設けられた第2の基板と、それぞれ絶縁層で挟まれて電極をなす第1、第3の基板とを製作し、次いで、前配第2の基板を挟んで前配金属膜が設けられた面に前記第1基板を、前記面の裏面に第3の基板を積層する手順を含んでなる静電駆動型マイクロアクチュエータの製作方法において、前記第2の基板に前記金属膜を成膜する際に、前記第2の基板の一方の面に清部をエッチングにより形成し、該滯部を含む前記面上に前記金属膜を成膜した後、前記中空部を前記清部が設けられている面の裏面の方向からエッチングにより形成することで達成される。

【0010】さらに、第2の手段として、中空部が形成 20 され一方の面に前記中空部内で屈曲可能な屈曲部を有す 金属膜が設けられた第2の基板と、それぞれ絶縁層で挟まれて電極をなす第1、第3の基板とを製作し、次いで、前記第2の基板を挟んで前記金属膜が設けられた面に前記第1基板を、前記面の裏面に第3の基板を積層する手順を含んでなる静電駆動型マイクロバルブの製作方法において、前記第1及び第3のそれぞれの基板に前記中空部を介して開口された流体開口部をエッチングにより形成することで達成される。

[0011]

【作用】第2の基板であるシリコン基板面に異方性エッチングで数十μmから数百μmの深さの滯部を形成する。次に、滯部が形成された前記シリコン基板上に弁体の役をなす金属膜を形成する。金属膜を形成した後、水酸化カリウム水溶液で金属膜下の前記シリコン基板を分的に溶解すると、金属膜はその両端部のみがシリコン基板の中空部に屈曲形状をなす金属膜が形成される。シリコン基板の中空部に屈曲形状をなす金属膜が形成される。シリコン基板上に形成された滯部に直に屈曲形状をなす金属膜の屈曲部を形成することで、従来の犠牲層の断面プロファイルを転写するときに発生する鋭いエッジ状のプロファイルがなくなり、裏面からシリコン基板をエッチングした後でも、屈曲形状をなす金属膜の屈曲部が滯部上部で切断されにくくなる。

【0012】また、上記マイクロバルブの製作方法は、 半導体微細加工技術を用いて製作することから、シリコン基板上に複数のバルブを集積化することが可能となり 多機能でしかも安価なバルブを得ることができる。

[0013]

【実施例】本発明の実施例を図1から図9を用いて説明 50 の第1の製作手順を示すプロセス図である。以下にマイ

する。図1は静電駆動型マイクロアクチュエータ(以下、アクチュエータという)の断面図、図2はアクチュエータを用いた静電駆動型マイクロバルブ(以下、バルプという)の断面図である。

【0014】図1に示すアクチュエータは、一方の面に 金属膜である弁体をなすフィルム7が形成され前記面の 裏面に絶縁層4が形成された第2の基板2Aが中間層と して配置され、前記基板2Aのフィルム7が形成された 面に対向して絶縁層4Aを介して配置された第1の基板 1Aと、前記基板2Aの絶縁層4が形成された面に対向 して絶縁層4Bを介して配置された第3の基板3Aとが **積層されて3階層をなしている。前記基板2Aには流体** を通過させる中空部をなすキャピティ13が形成され、 前記弁体をなすフィルム7は、前記基板1Aの前記キャ ビティ13側に突起している凸部により前記基板2Aに 対向している基板3Aの面に接するまで1部屈曲された 屈曲部(以下、S字部という)をもつ形状(以下、S字 形状という)をし、その両端部のみが前記基板2Aの平 坦部に保持される構造となり、両端部以外の端部は固定 されていない。

【0015】前記基板1A、及び3Aは、前記絶縁層4A、及び4Bで囲まれ前記S字形状フィルム7の前記S字部を駆動させる電極5A、5Bがそれぞれ形成されている。また、前記基板1Aには、前記電極5Aと図示しない外部からのリード線を接続する電気的コンタクトエリア9Bが前記絶縁層4Aの1部を除去して配置されており、さらに、前記電極5Aを貫通して前記フィルム7と図示しない外部からのリード線を接続する電気的コンタクトエリア9Aに至る孔が配置されている。また、前記基板3Aには、前記電極5Bと図示しない外部からのリード線を接続する電気的コンタクトエリア9Cが前記絶縁層4Bの1部を除去して配置されている。フィルム7のS字部の傾斜面は、前記電極5A、及び5Bに印加する電圧を制御することで、前記キャピティ13内を左右に移動される。

【0016】図2は、前記アクチュエータを利用したバルブの断面を示している。該バルブは、前記アクチュエータの一部に流体が出入する流体用開口部であるポートを加えた構成である。ポート11Aは、前記基板1Aを貫通して前記基板2Aのキャピティ13に開口され、ボート11Bは、前記基板3Aを貫通して前記基板2Aのキャピティ13に前記ポート11Aと対向して開口されている。前記基板2Aのキャピティ13内の流体をフィルム7のS字形状部分の位置に応じてポート11Aもしくはボート11Bのどちらか一方から排出する構造になっている。キャピティ13内への流体の導入は前記基板1Aもしくは基板3Aに形成した図示していない入口ポールに行る

【0017】図3は静電駆動型マイクロアクチュエータの第1の製作手順を示すプロセス図である。以下にマイ

クロアクチュエータの製作方法の詳細を述べる。

【0018】 (1) 図3の (a) ~ (b) に示すプロセスの前記基板 2 Aの滯部形成。第2の基板である厚さ220 μ mのシリコンウエハ14 Aの上面にシリコンのエッチング用マスクパターン20 Aを形成する。該マスクには熱酸化で形成したシリコン酸化膜を用いた。シリコンウエハ14 Aに異方性エッチングで幅500 μ m、長さ2~3 mm、深さ約100~150 μ mの滯部28を形成する。なお、異方性エッチングに用いたエッチャントは40% 水酸化カリウムであり、溶液の温度は68℃ 10である。基板面の結晶の面方位が(100)のシリコンウエハを用いた場合、滯部28 側壁の面方位は(111)となる。

【0019】(2)図3の(c)に示すプロセスによるエッチング用マスクパターンの形成。シリコンウエハ14Aの裏面にシリコンのエッチング用マスクパターン20Bを形成する。マスクには熱酸化で形成したシリコン酸化膜を用いた。

【0020】(3)図3の(d)に示すプロセスによる 金属フィルムのパターニング、 溝部28を有するシリコ 20 ンウエハ14A面にリフトオフを用いて金属フィルム8 をパターニングする。リフトオフによる金属フィルムの パターニング手順を以下に示す。

【0021】(a) シリコンウエハ14A上にホトレジストをスピン塗布する。この時、溝の内外にホトレジストが十分な厚さを持つように、ホトレジストの粘度とスピンナの回転数を選ぶ必要がある。例えば、ホトレジストの粘度は35cp、スピンナの回転数は1500rpmである。

【0022】(b) ホトレジストの露光と現像を行い、ホトレジストをパターニングする。この作業により所望の金属フィルムパターンと反転関係にあるレジストのパターンが形成される。

【0023】 (c) 金属フィルム8をシリコンウエハ1 4A hに形成する。

【0024】金属フィルムの形成方法及びそれに伴うパターニング方法は以下のように分けられる。

1. スパッタ: 膜厚 2 ~ 3 μ m以下の比較的薄い膜を形成する場合のみに用いる。スパッタの場合、薄膜形成時のガス圧、加速電圧等のパラメータを操作することで金 40 属薄膜の内部応力を圧縮、引張りの何れにも使用することができる。なお、膜の内部応力を10 G d y n / c m ² (ガス圧 0. 13 P a、スパッタレイト10 A / s)以下にすることも可能である。スパッタで金属膜を形成した後、金属膜トのレジストを除去することでシリコンウエハ上に金属膜のパターンが形成される。

【0025】2. めっき:数μm以下の薄膜から数百μ m以上の厚膜まで形成することが出来る。膜の成長速度 がスパッタに比べて早く生産性の高い薄膜形成方法であ る。また、膜の内部応力もスパッタに比べると小さい。 めっきの場合、レジストパターン下に金属膜の下地が形成されていればその下地上にめっき膜が成長していく。 すなわち、レジストパターンどおりにめっき膜が形成される。スパッタとめっきを併用した方法もある。先ず、スパッタ方法でシリコンウエハ上に金属膜をパターニングする。次に、電解めっきもしくは無電解めっきで金属

膜パターン上にのみ金属膜を形成する。

6

【0026】上記ではリフトオフ法に基づいた金属薄膜のパターニング方法を示した。この他にも先ず金属薄膜をシリコンウエハ上に形成した後、ホトリソグラフィーで金属膜をパターニングする方法や、イオンビームで金属膜をパターニングする方法などもある。何れの方法を用いるかは薄膜の耐エッチング性、膜厚などから決定されることが望ましい。本実施例では金属薄膜として、シリコンのエッチャントである水酸化カリウム水溶液に十分耐えることが可能なニッケル、もしくはパーマロイ(鉄ニッケル合金)を用いた。

【0027】(4)図3の(c)に示すプロセスによる S字形状フィルムの作成。シリコンウエハ14Aを (2)で形成したウエハ裏面のマスクバターン20Bを もとに水酸化カリウム水溶液中でエッチングすると、金 属フィルムは両端部のみがシリコンウエハに保持され る。金属フィルムは一部に折り返しを有するS字形状を なしている。

【0028】(5)図3の(f)~(1)に示すプロセスによるアクチュエータの組立て。(4)で製作したシリコンウエハ14Aと、電極5Aと絶縁層4Aと凸部26を有する第1の基板1Aであるシリコンウエハ14Bと、電極5Bと絶縁層4Bを有する第3の基板3Aであるシリコンウエハ14Cの3枚を接合することにより静電駆動型マイクロアクチュエータができる。

【0029】接合には、100~300℃の高温下でも接着性を有する感光性ポリイミド樹脂、もしくは、300~400℃の温度で接合することが可能である鉛ガラスを用いる。また、金属の共晶を用いて接合することも可能である。

【0030】図4はアクチュエータの第2の製作方法のフローを示す図であり、アクチュエータの金属フィルムの面方向のストロークを任意に設定できるアクチュエータの製作方法のプロセスを示している。図3に示したアクチュエータの第1の製作方法では、前配ストロークは第2の基板2Aであるシリコンウエハ14Aの厚さに相当することから、使用するシリコンウエハの厚さによりアクチュエータのストロークは一義的に決定してしまうという不便さがある。図4に示すアクチュエータの製作方法は、図3に示した製作方法に数回のパターニング、エッチング等のプロセスを加えて、アクチュエータのストロークを任意に設定できるようにしたものである。以下に製作方法の詳細を述べる。

【0031】(1A)図4の(a)、(b)に示すプロ

セスによるシリコンウエハの滯部形成。第2の基板2A である厚さ200μmのシリコンウエハ15Aの両面に シリコンエッチング用のマスクパターン21A、21B を形成する。マスクパターン21 Bは部分的に厚さが異 なるようになっている。両面のマスクパターンをもとに シリコンウエハを水酸化カリウム水溶液中でエッチング すると、先ず、マスクで保護されていない上面側に溝2 8が形成されていく。滯部28をある程度エッチングし た後、下側のマスクパターン21Bの薄い部分のみをエ ッチングして除去する。再び、両面の厚い部分のマスク をもとに水酸化カリウム水溶液中でシリコンをエッチン グすると、深さの異なる溝28、29が形成される。以 上のように、部分的に厚さの異なるマスクパターンを用 いることにより深さの異なる滯部を形成することができ る。なお、滯部28と滯部29の深さの比は、マスクバ ターン21Bの厚い部分と薄い部分の厚さを調整するこ とで変えることができる。

【0032】(2A)図4の(c)~(c)に示すプロセスによるS字形状フィルムの作成。上面側のマスクパターン21Aのみエッチングで除去する。図4の(c)に示す下面側のマスクパターン21Bは金属フィルムをパターニングした後のシリコンエッチングのマスクパターンとして用いる。次に、図3の時と同様のプロセスで金属フィルムのパターニングを行う。表面の金属フィルムパターン8と裏面のマスクパターン21Bをもとに40%水酸化カリウム水溶液中でシリコンウエハをエッチングして、両端部のみがシリコンウエハに保持された金属フィルム8を形成する。なお、フィルムの一部にはS字部が形成されている。

【0033】 (3A) 図4の(f)~(j)に示すプロ 30 セスによる凸部ウエハの作成。エッチング用マスクパターン21C及び21Dをもとに、第1の基板1Aであるシリコンウエハ15Bと第3の基板3Aであるシリコンウエハ15Cを、それぞれ水酸化カリウム水溶液中でエッチングして、それぞれ前記シリコンウエハ15A側に向いた凸部26と27を形成する。二つの凸部26、27の高さを合わせた大きさが基板2Aであるシリコンウエハ15Aの厚さと等しくなるようにシリコンウエハ15Bと15Cをエッチングする。

【0034】凸部を有しているシリコンウエハ15B及 40 び15Cの表面にそれぞれ絶縁層4A、4Bと電気的コンタクトエリア9B、9Cを形成する。前記絶縁層4A、4Bにはシリコン酸化膜もしくはシリコン窒化膜を用いた。電極5A、5Bにはバルクのシリコンウエハ15B、15Cをそれぞれ利用した。

【0035】(4A)図4の(k)~(1)に示すプロ 22Cをエッチングして膜厚が薄い部分のみを除去す セスによるアクチュエータの組立て。シリコンウエハ1 る。再度、シリコンウエハ16Aを水酸化カリウム水溶 ちAと、電極5Aと絶縁層4Aと凸部26を有するシリ コンウエハ15Bと、電極5Bと絶縁層4Bと凸部27 と凸部26を形成する。その後、エッチング用マスクパ を有するシリコンウエハ15Cとの3枚の基板を図3の 50 ターンであるシリコン酸化膜22A、及びシリコン酸化

時と同様に接合することにより金属フィルムのストロークを任意に設定できる静電駆動型マイクロアクチュエータができる。

【0036】上記製作方法の場合、アクチュエータのストロークは凸部 26 の高さに相当する。凸部 27 の高さは溝部 29 の深さとほぼ等しくなるようにする。また、組み立てるときフィルムを S 字形状にする凸部 26 の高さはシリコンウエハ 15 Aの厚さから凸部 27 の高さを引いた値にする。例えば、シリコンウエハ 15 Aの厚さを 200μ m、溝部 29 の深さを 100μ m、凸部 26、27 の高さをそれぞれ 100μ m、 100μ mにすればフィルムの面方向のストロークは 100μ mになる。

【0037】以上のことから、漕部28の深さ、漕部29の深さ、凸部26の高さ、および凸部27の高さ、を変えることにより任意のストロークを有するアクチュエータを製作することができる。

【0038】図5はアクチュエータの第1の基板である上部電極の第1の製作方法のフローを示す図であり、凸部26が形成された第1の基板のシリコンウエハ16Aの製作手順を示すプロセス図である。図3及び図4の実施例ではアクチュエータの全体的なプロセス、特に金属フィルムの作成を主に述べ、シリコンウエハへの凸部の形成の詳細については触れなかった。ここでは図5を用いて凸部シリコンウエハ製作方法の詳細を述べる。

【0039】 (1B) 図5の(a) に示すプロセスによるエッチング用マスクパターンの形成。第1の基板1Aである厚さ400μmのシリコンウエハ16Aの両面に熱酸化(温度1100℃)でエッチング用マスクパターンであるシリコン酸化膜22A、22Bおよび22Cをそれぞれ形成する。シリコン酸化膜22Aを図5の(a)に示すようにホトリソグラフィーでパターニングする。ウエハ表面のシリコン酸化膜22Aには基板2Aの電気的コンタクトエリア9Aに至る孔30を形成するためのパターンが形成されている。ウエハ裏面のシリコン酸化膜には、厚い部分22Bと薄い部分22Cのように部分的に厚さを異ならしてパターニングされている。

【0040】(2B) 図5の(b)~(c) に示すプロセスによる電気的コンタクトエリアに至る孔及び凸部の形成。上記両面のマスクパターンであるシリコン酸化膜22Aとシリコン酸化膜22Bとシリコン酸化膜22Cそれぞれをもとにシリコンウエハ16Aを40%水酸化カリウム水溶液中(温度68℃)で異方性エッチングすると、先ず、電気的コンタクトエリアに至る孔30部分のみがエッチングされる。次に、下側のマスクバターン22Cをエッチングして膜厚が薄い部分のみを除去する。再度、シリコンウエハ16Aを水酸化カリウム水溶液中でエッチングして電気的コンタクトエリアに至る孔と凸部26を形成する。その後、エッチング用マスクパターンであるシリコン酸化膜22A、及びシリコン酸化

膜22Bを除去する。

【0041】(3B)図5の(d)に示すプロセスによ る絶縁層と電気コンタクトエリアの作成。シリコンウエ ハ16Aの表面に熱酸化でシリコン酸化膜4Aを形成す る。シリコン酸化膜4Aが凸部26と図示しないS字形 状フィルムとを電気的に絶縁する。S字形状フィルムを 駆動する電極5Aにはシリコンウエハ16Aを利用す る。なお、絶縁層1Aの一部には前記電極と図示しない 外部アクチュエータ駆動用電気回路を電気的に接続する ための電気コンタクトエリア9Bが形成されている。

【0042】図6はアクチュエータの第1の基板である 上部電極の第2の製作方法のフローを示す図であり、凸 部が形成された第1の基板であるシリコンウエハ17A の他の製作手順を示すプロセス図である。実際には、図 $1 \sim 5$ に示したアクチュエータは、シリコンウエハにパ ッチ処理で製作するため、3枚のシリコンウエハを接合 した後、ダイシングソーで個々のアクチュエータに分割 されている。

【0043】図5に示した実施例では凸部を有するシリ コンウエハ16Aの下側端部はシリコンウエハが剥き出 20 しになってしまい、S字形状フィルムパターン7と上部 電極5Aとがアクチュエータの端部において近接してい る。このため、S字形状フィルムを高速駆動させるため に高電圧を電極5Aに印加すると、端部での電界強度が 大きくなり絶縁破壊が生じやすくなる。上記問題を解決 するために、図6の実施例では凸部を有するシリコンウ エハ17Aのフィルム7側の面の両端部にテーバ構造を 設けている。テーパを設けることで分割したアクチュエ **ータ端部での絶縁耐圧を高くすることが可能となり高電** 圧印加によるフィルムの高速移動が可能になる。

【0044】なお、シリコンウエハ内に形成したアクチ ュエータを分割すること無く、すべてのアクチュエータ をシリコンウエハ内で同位相で同時に動作させるときに はテーパ構造は必要ではない。

【0045】図2に示した静電駅動型マイクロパルブ は、図1、及び図3~図6に示したマイクロアクチュエ **ータの上下電極に流体が入出するポートを付加したもの** である。従って、マイクロアクチュエータの製作方法と 異なる点は上下電極の製作方法である。

[0046] 図7及び図8はそれぞれ図2に示した静電 40 駆動型マイクロバルブの第1の基板1Bである上部電極 5 A と第3の基板3Bである下部電極5Bの製作方法を 示すプロセス図である。図7の凸部シリコンウエハ18 Aの製作方法は基本的には図5及び図6に示したシリコ ンウエハの製作方法と同一である。異なる点は、流体が 出入する流体開口部であるポート11Aを電気的コンタ クトホール9Aに至る孔と一緒に形成することである。 図8のシリコンウエハ19Aは異方性エッチングで流体 が出入する流体閉口部であるポート11Bを加えたのも である。

【0047】図9は静電駆動型マイクロバルブの他の実 施例を示している。図1から図8に示した実施例では上 下の電極にシリコンウエハを利用している。従って、シ リコンウエハ上にマイクロアクチュエータもしくはマイ クロバルブをバッチ処理で製作した場合、シリコンウエ ハ上の各アクチュエータを電気的に独立駆動することが できない。図9は電気的に独立駆動することが可能な静

10

電駆動型マイクロバルブを製作するための3枚のシリコ ン基板 (a)、(b)、及び(c)を示している。な お、図9のシリコン基板はシリコンウエハ内のバルブの 10 1部分を示している。

【0048】図9の (a)、 (b)、及び (c) はそれ ぞれ順に、第1の基板である上部電極用ウエハ、第2の 基板であるS字形状フィルムウエハ、第3の基板である 下部電極用ウエハの平面図を示している。各3枚のウエ ハを(a)(b)(c)の順で接合することにより、図 1から図8に示したような構成のマイクロバルブを製作 することができる。なお、図9 (a) rと図9 (c) r はそれぞれ図9(a)と図9(c)に示した基板の裏面 を示している。

【0049】図9(a)の上部電極用ウエハは、流体開 口部12Aと、電極取り出し用スルーホール10A、1 0 B、及び10Cと、上部電極パターン6Aと、凸部2 6 と、電極パターン上に形成した図示していない絶縁層 からなる。電極取り出し用スルーホール10A、10 B、10Cはそれぞれ、S字形状フィルムと外部駆動回 路、下部電極パターンと外部駆動回路、上部電極パター ンと外部回路とを接続するためのものである。 図 9 (b) のS字形状フィルムウエハは、両端部のみがシリ コンウエハに保持されたフィルム8からなる。図9 (c) の下部電極用ウエハは、流体貫流用の開口部12 B、12Cと下部電極パターン6Bと、電極パターン上 に形成した図示していない絶縁層とからなる。

【0050】図9には流体貫流用の開口部12Cから導 入した流体を開口部12Aもしくは12Bのどちらか一 方から排出する切り替え弁を示している。上部電極用ウ エハ及び下部電極用ウエハに形成する流体開口部の形状 及び数を変えることにより、オンオフパルブや、流量を 離散的に変えるパルプなどを実現出来る。 シリコンウエ ハ上に形成した各パルブにはそれぞれ駆動用電極パター ンが形成されているので、複数のバルブを独立に駆動さ せることが出来る。

【0051】図7から図9を用いて静電駆動型バルブを 示した。上記静電駆動型アクチュエータと静電駆動型バ ルプを組み合わせることによりポンプを製作することが できる。例えば、二つの静電駆動型バルブと一つの静電 駆動型アクチュエータをシリコン基板に形成したチャネ ルで接続することにより静電駆動型のポンプになる。ア クチュエータは二つのバルブの中央部に形成され流体を 50 ポンピングする。二つのパルプは流体を一方向に流すた

30

(7)

めの逆止弁の役をなしている。

[0052]

【発明の効果】本発明によれば、弁体をなすフィルムの 屈曲部が切断されにくくなり、また、シリコン基板上に 複数のパルプを集積化することが可能であり、高機能 で、安価なパルブを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の静電駆動型マイクロアクチュ エータの断面図である。

[図2] 本発明の実施例の静電駆動型マイクロバルプの 10 12A, 12B, 12C 液体閉口部 断面図である。

【図3】本発明の実施例の静電駆動型アクチュエータの 第1の製作方法のフローを示す断面図である。

【図4】本発明の実施例の静電駆動型アクチュエータの 第2の製作方法のフローを示す断面図である。

【図5】本発明の実施例の静電駆動型アクチュエータの 上部電極の第1の製作方法のフローを示す断面図であ る。

【図6】本発明の実施例の静電駆動型アクチュエータの 上部電極の第2の製作方法のフローを示す断面図であ 20 マスクバターン る。

【図7】本発明の実施例の静電駆動型マイクロバルブの 上部電極の製作方法のフローを示す断面図である。

【図8】本発明の実施例の静電駆動型マイクロバルブの 下部電極製作方法のフローを示す断面図である。

【図9】本発明の実施例の静電駆動型マイクロバルプの 他の例の各プレートを示す平面図である。

【符号の説明】

1A, 1B 第1の基板

2A, 2B 第2の基板

3A, 3B 第3の基板

4. 4A. 4B 絶縁層

5, 5A, 5B 電板

6A, 6B 電板

7 フィルム

8 フィルム

9A. 9B. 9C 電気的コンタクトエリア

10A, 10B, 10C 電気的コンタクトエリア

12

11A, 11B 流体開口部

13 パルプキャピティ

14A, 14B, 14C シリコンウエハ

15A, 15B, 15C シリコンウエハ

16A シリコンウエハ

17A シリコンウエバ

18A シリコンウエハ

19A シリコンウエハ

20A, 20B エッチング用マスクパターン

21, 21A, 21B, 21C, 21D エッチング用

22A, 22B, 22C エッチング用マスクパターン

23A, 23B エッチング用マスクパターン

24A, 24B エッチング用マスクパターン

25A. 25B エッチング用マスクパターン

26 凸部

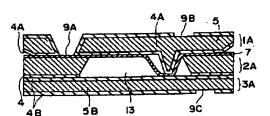
27 凸部

28 滯部

29 溝部

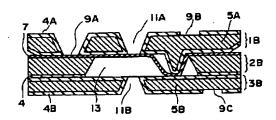
30

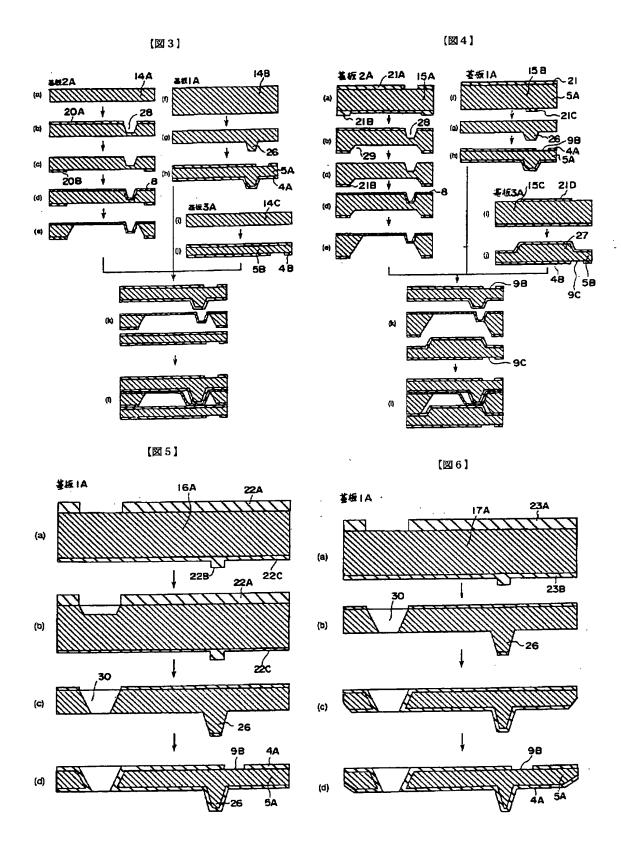
30 電気的コンタクトエリアに至る孔



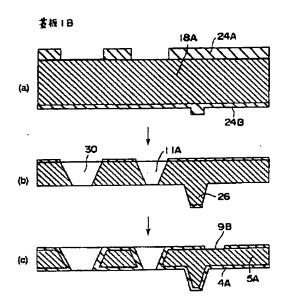
[図1]

[図2]

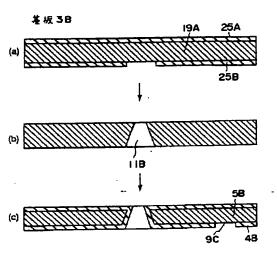




【図7】



[図8]



[図9]

